RESIN SEAL TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP61166051

Publication date:

1986-07-26

Inventor(s):

MITSUI SHINJI

Applicant(s)::

MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Requested Patent:

JP61166051

Application Number: JP19850006466 19850117

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/28; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve heat-dissipating characteristics by bonding radiator plates having thermal conductivity higher than a sealing resin with the main surface of a chip and the back of a die pad and sealing these radiator plates with a molding resin.

CONSTITUTION:A chip 1 is fixed to a die pad 2 through an Au-Si eutectic method or a glueing method using silver paste, and external leads 3 and the chip 1 are connected by wires 4 consisting of Au or Al. A radiator plate 7 employing Al(0.57cal/cm.sec. deg.C) or Cu (0.94cal/cm.sec. deg.C) or the like having thermal conductivity larger than that (0.0015-0.0050cal/cm.sec. deg.C) of a molding resin 5 is bonded onto the main surface of the chip by using adhesives 6. A radiator plate 8 on the die-pad back side is disposed into a sealing mold on a resin seal, and brought into contact directly with the die pad.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

使用後返却願います

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-166051

(1) Int Cl. 23/28 H 01 L

識別記号

广内整理番号

④公開 昭和61年(1986)7月26日

6835-5F 6835-5F

発明の数 1 (全2頁) 審査請求 未請求

9発明の名称

樹脂封止型半導体装置

頤 昭60-6466 印符

額 昭60(1985)1月17日 23出

司 直 三井 73発 明 松下電子工業株式会社 の出 願

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社內

門真市大字門真1006番地

外1名 敏 男 弁理士 中尾 30代 理

1、発明の名称 樹脂封止型半導体装置

2、特許請求の範囲

封止樹脂よりも熱伝導性の高い材料からなる故 熱板が半導体素子主表面と半導体素子数量部裏面 とに接着あるい仕接触されるとともに、これらが 成形用樹脂で一体的に封止されていることを特徴 とする樹脂封止型半導体装價。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、放熱特性を改善した樹脂封止型半導 体装置に関する。

従来の技術

一般に、樹脂封止型半導体装置は、第2図に示 **すよりな構造になっている。即ち、半導体架子** (チップ)1を半導体需子級置板(ダイバッド) 2に固着し、チャプ上の電価と外部リード3を細 級(AII あるいは A8)4 で接続した後、成形用樹 脂6によって封止して得られる。

発明が解決しようとする問題点

しかし、かかる構造では、チップ主要面に熱伝 夢性の低い封止樹脂が直接接触するため、チップ の発熱は外部へ効率よく放散できない。この結果、 動作時のチップの温度は著しく上昇し、動作特性 の劣下、さらに長期的な信頼性も低下するなどの 問題点があった。

問題点を解決するための手段

本発明では、上述問題点を解決すべく、封止樹 脂よりも熱伝導度の高い放熱板をチップの主表面 とダイパッドの裏面に接着し、これらを成形用樹 脂で封止して樹脂封止型半導体装置を実現する。

作用

この様にして得られた樹脂封止形半導体装置で は、チップの発熱のほとんどが、急速にチップ主 表面上の放熟板と、タイパッドに扱用された放然 板に伝播 し、実効的なチップの発熱面積は、 2枚 の放然板の面積と性は等価となる。この結果、放 熱特性は著しく向上する。

爽施例

以下に、本発明の実施例を図を用いて説明する。 第1図は、本発明の断面図である。図示するよう だ、チップ1をダイバッド2に、 AUーSi 共晶法 か銀%-ストを用いたグルーイング法などで固着 し、外部リード3とチップ1はAU またはAB か らたるワイヤー4で接続する。そして、チップ主 表面上に接着剤 6 を用いて、成形用樹脂 6 の熱伝 毎度(0.0015~0.0050ca8/cn·∞·℃)1 りも大きな熱伝再度を有するAll(O.57 call/ などを用いた放然板でを接着する。さらに、ダイ パッド裏面側の放熱板8は、樹脂封止時に封止金 型内に配設してダイバッドと直接接触する構造と した。なか、放熱板の接着材としては、ポリイミ ド樹脂やシリコーン樹脂を主成分とするものが好 ましく、接着層の厚みは、熱伝導の面から極力薄 し、封止時に必要な最小限度の接着力が確保され る程度でよい。このようにして製作した樹脂封止 型半導体装置の熱抵抗は、従来の樹脂封止型半導 体装置(第2図参照)に比べて3分の1程度に度

少できる。

発明の効果

本発明の樹脂対止型半導体装置では、動作時の チップの発熱がチップ主表面側の放熱板とダイバ ・ド裏面側の放熱板に急速に伝播されるため、実 質的を発熱部は放熱板となって放熱性の高い副脂 封止型半導体装置が実現される。さらに、チップ 主表面に接着剤としてポリイミド樹脂やシリコー ン樹脂を用いるため、耐湿性の向上と応力緩和の 二次効果も得ることができる。

4、図面の簡単な説明

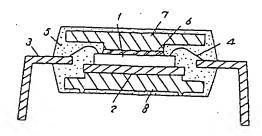
第1四は、本発明を用いた実施例の断面図、第 2四は従来の樹脂封止型半導体装置の新面図である。

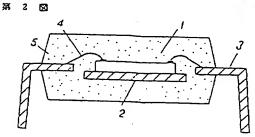
1 …… 半導体業子、2 …… 半導体素子収置部、3 ……外部リード、4 …… ワイヤー、5 …… 反形用樹脂、6 …… 接着剤、7 ……チップ側放熱板、8 …… ダイバッド側放熱板。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 27

8…94小小侧放热板





-	70 (Me) 11				# +.4 •	
	* * *		e ej dia			
					***	40. ~
						· ·
			Ž.			ń
		4.0			v	ş. ·
		*.				
_		*	•			٠.
•			±88, °		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1.1	er.	*	0	e e
·				** (*)		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_3						14
r.	100	77. Aug. 40			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
r ·					P	
4.	1 4 ×					
يد .	***					
3	₩	***				•
a k		***		***		
					•• ·	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
ė		i gang in the second				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
ŗ;			¥-	•		
4						
			*	• *		ngite.
		A Company	A		/ ^F	v y
*	€ - 1 ⁸				,	
125		× 52				
r i		\$£				· V
ا ا ا	ŕ	* * *			• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						· «
1967						**
	*		- ,			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
¥.			*		k	
		*				
D.						
						<i>Y</i>
			`			
	-		aante vaa An			
	i i	*				± #* 5
		*				
4						